PCT

国際事務局

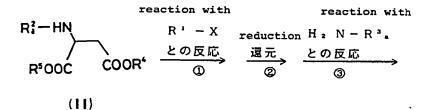


特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 5	•	(11)	国際公開番号	WO 92/20652
C07D 207/14	A1			
		(43)	国際公開日	1992年11月26日(26.11.1992)
(21) 国際出願番号 PCT/JI (22) 国際出願日 1992年5月20日(2 (30) 優先権データ 特願平3/219431 1991年5月21日(21.05.91) (71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 藤沢薬品工業株式会社 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.)[J 〒541 大阪府大阪市中央区道修町3丁目4番7号 Osaka, (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 平林 敏(HIRABAYASHI, Satoshi)[JP/JP] 〒658 兵庫県神戸市東難区森北町6-7-4 Hyogo,(J 池 和夫(IKE, Kazuo)[JP/JP] 〒562 大阪府箕面市瀬川2-3-47-203 Osaka,(残華淳彦(ZANKA, Atuhiko)[JP/JP] 〒565 大阪府吹田市桃山台1-1-C1-604 Osaka,川上武司(KAWAKAMI, Takeshi)[JP/JP] 〒636 奈良県生駒郡三郷町三室2-4-6 Nara,(JP) 市原正治(ICHIHARA, Masaharu)[JP/JP] 〒562 大阪府箕面市西小路1-1-24 Osaka,(JP) (74) 代理人 井理士 吉川俊雄(YOSHIKAWA, Toshio) 〒534 大阪府大阪市都島区東野田1-21-14 ニュー若杉Osaka,(JP)	1P/JP) (JP) (JP)	92) JP	AT (欧州特許), DK (欧州特許), GR (欧州特許),	BE(欧州特許),CH(欧州特許),DE(欧州特許),ES(欧州特許),FR(欧州特許),GB(欧州特許),IT(欧州特許),NL(欧州特許),SE(欧州特許),US。 国際調査報告書

(54) Title : PROCESS FOR PRODUCING PYRROLIDINE COMPOUND OR SALT THEREOF

(54) 発明の名称 ピロリジン化合物またはその塩の製造法



(57) Abstract

A novel industrial process for producing a compound (A) which is useful as an intermediate for the production of a clinically excellent synthetic antibacterial, which process comprises the following steps and is excellent in the yield, purity, etc., and simplified in operation α , wherein R^1 represents lower alkyl; R^2 and R^3 represent each hydrogen or an amino-protective group; R^4 and R^5 represent each a carboxyl-protective group; and X represents a leaving group.

(57) 要約

この発明は下記の方法による臨床上優れた合成抗菌剤を製造する ための中間体として有用な化合物 (A) の収率、純度などの点で優れ、また操作的にも簡便化された新規な工業的製造法である。

$$R^2-HN$$
 R'-X H_2N-R^3 をの反応 還元 との反応 (11)

[R ¹; 低級アルキル基、R² およびR³; 水素またはアミノ保護基、R²aおよびR³a; アミノ保護基、R⁴ およびR⁵; カルボキシ保護基、X; 脱離基]。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願のハンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AT オーストリア AU オーストーストリア BB バルーストード BE バルボー・ファ BF バルルギー・ファ BG バルナン BC バルナン BR アファナン BR アファナン BR マッテン ステアアー CF アウェス・ジン アール CM カチェーツ CM カチェーツ CM チャンイン PES スペイン

明 細 書

ピロリジン化合物またはその塩の製造法

技術分野

この発明は、臨床上優れた合成抗菌剤を製造するための中間体として有用なピロリジン化合物またはその塩の収率、純度などの点で優れ、また操作的にも簡便化された新規な工業的製造法に関するものである。

発明の開示

この発明の化合物であるピロリジン化合物は、下記の式で表すことができる。

$$\begin{array}{c|c}
R^2 - HN & R^1 \\
N & R^3
\end{array}$$

(式中、R¹は低級アルキル基、R²は水素原子またはアミノ保護基、R³は水素原子またはアミノ保護基を意味する。)

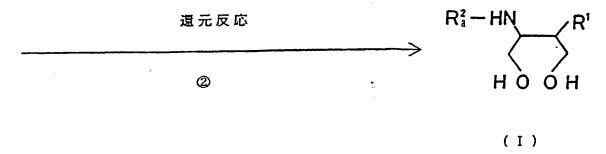
この発明によれば、ピロリジン化合物 (A) は製造法 (1) に示される一連の工程によって製造される。

製造法(1)

工程1

新たな用紙

工程2



工程3

(I)

またはヒドロキシ基における その反応性誘導体

(A')

またはその塩

工程4

またはその塩

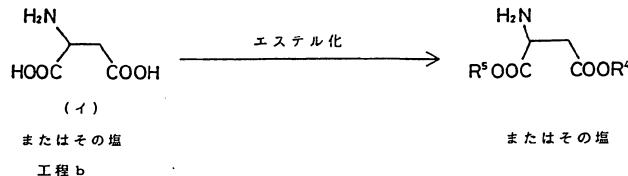
(式中R¹は前と同じ意味、R²、、およびR³。はそれぞれ水素原 子またはアミノ保護基を意味するが、同時にアミノ保護基ではない 、Raはアミノ保護基、Raはアミノ保護基、RfおよびRfはそ れぞれカルボキシ保護基、Xは脱離基を意味する。)

出発物質(11)は例えば下記の合成法に示される一連の工程によ

り製造される。

合成法

工程 a.



R²-HN R⁵OOC COOR⁴

またはその塩

(式中、R²a, R⁴ およびR⁵ はそれぞれ前と同じ意味)

アミノ保護基の導入

化合物(A)の適当な塩としては酸付加塩又は塩基付加塩の両方を挙げることができる。酸付加塩としては、例えば(イ)塩酸、トリクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、クエン酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸などの有機カルボン酸との塩、(ハ)メタシチレンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸などのスルホン酸との塩、カルシウム、カリウムを塩をなどのカルシウム、マグネシウムなどでルカリ金属との塩、(ハ)アンモニウム塩、(コ)カルシウム、マグネシウムなどアルカリ土類金属との塩、(ハ)アンモニウム塩、ピリジン、アミン、トリエチルアミン、ピリジン、ロカイン・シン・ジェチルアミン、シクロへキシルアミン、プロカイン・ジルアミン、1ーエフェナミン、NーN、一ジペンジルエチレンジ

アミンなどの含窒素有機塩基との塩を挙げることができる。

この明細書の以上および以下の記載において、この発明の範囲内に包含される種々の定義の好適な例および説明を以下詳細に説明する。

「低級」とは、該置換基が直鎖又は分岐状の基である時には、炭素数 1~6、好ましくは 1~4の基を意味し、環状の基であるときは、炭素数 3~7の基を意味する。

「カルボキシ保護基」とは、カルボン酸エステルのエステル残基 を指し、比較的容易に開裂して、対応する遊離カルボキシル基を生 じる任意のものを意味する。その具体例としては、例えば低級アル キル基(例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、第三級プ チル基など)、例えば低級アルケニル基(例えば、ビニール基、ア リル基など),例えばアラルキル基(例えば、ベンジル基、ベンズ ヒドリル基など)あるいはアリール基(例えば、フェニル基など) 等の加水分解や接触還元等の緩和な条件で処理することにより脱離 するもの;あるいは、低級アルカノイルオキシ低級アルキル基(例 えば、アセトキシメチル基、ピバロイルオキシメチル基など)、低 級アルコキシカルボニルオキシ低級アルキル基(例えば、メトキシ カルボニルオキシメチル基、1-エトキシカルボニルオキシエチル 基など)、低級アルコキシメチル基(例えば、メトキシメチル基な ど)、ラクトニル基(例えば、フタリジル基など)、例えば、ハロ ゲン原子または例えば低級アルカノイルオキシ、ハロ(低級)アル カノイルオキシ、「ベンゾイルオキシ、トルオイルオキシ、ナフト イルオキシ]等のアロイルオキシ等で置換されたボロン基(例えば ジフルオロボロン基など)、ジ低級アルキルアミノ低級アルキル(例えば、1-ジメチルアミノエチル基など)、(5-メチル-2-オキソールー4ーイル)メチル基等の容易に脱離するものなどが挙 げられる。

「低級アルキル基」としては、例えばメチル基、エチル基、イソ

プロピル基、第三級プチル基、第三級ペンチル基などが挙げられる

「脱離基」としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子およびョウ素原子のハロゲン原子等が挙げられる。

「アミノ保護基」としては、例えばホルミル、アセチル、プロピ オニル、ピバロイル、ヘキサノイル等の低級アルカノイル基、例え ばクロオアセチル、プロモアセチル、ジクロオオアセチル、トリフ ルオロアセチル等のモノ(もしくはジもしくはトリ)ハロ(低級) アルカノイル基、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル 、プロポキシカルボニル、第三級プトキシカルボニル、第三級ペン チルオキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボニル等の低級アルコ キシカルボニル基、カルバモイル基、例えばベンゾイル、トルオイ ル、ナフトイル等のアロイル基、例えばフェニルアセチル、フェニ ルプロピオニル等のアル(低級)アルカノイル基、例えばフェノキ シカルボニル、ナフチルオキシカルボニル等のアリールオキシカル ボニル基、例えばフェノキシアセチル、フェノキシプロピオニル等 のアリールオキシ(低級)アルカノイル基、例えばフェニルグリオ キシロイル、ナフチルグリオキシロイル等のアリールグリオキシロ イル基、例えばベンジルオキシカルポニル、フェネチルオキシカル ボニル、p-ニトロベンジルオキシカルボニル等の、適当な置換基 を有してもよいアル(低級)アルコキシカルボニル基、等のアシル 基、例えばベンジリデン、ヒドロキシベンジリデン等の置換された または非置換アル(低級)アルキリデン基、例えばペンジル、フェ ネチル、ベンズヒドリル、トリチル等のモノ(またはジまたはトリ) フェニル (低級) アルキル基のようなアル (低級) アルキル基等 が挙げられる。

この発明の化合物 (A) の製造法を以下詳細に説明する。 製造法1

工程 1

化合物 (Ⅲ) は、化合物 (Ⅱ) を化合物 (Ⅳ) と反応させること により製造することができる。

反応は通常塩基の存在下に行われる。好適な塩基としては、例え ばリチウム、カリウム等のアルカリ金属、例えばカルシウム等のア ルカリ土類金属、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウム等のア ルカリ金属水素化物、例えば水素化カルシウム等のアルカリ土類金 属水素化物、例えば水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属水酸化 物、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水 酸化物、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭 酸塩、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等のアルカリ 金属炭酸水素塩、例えばナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキ シド、カリウム第三級プトキシド等のアルカリ金属アルコキシド、 例えば酢酸ナトリウム等のアルカリ金属アルカン酸塩、例えば、ブ チルリチウム等の低級アルキルリチウムと、例えばジイソプロピル アミン、ヘキサメチルジシラザン等のアミンとの組み合わせ、例え ばトリエチルアミン等のトリアルキルアミン、例えばピリジン、ル チジン、ピコリン等のピリジン類、キノリン、1,8-ジアザビシ クロ[5.4.0]ウンデカー7ーエン等が挙げられる。例えばブ チルリチウムとジイソプロピルアミン、ヘキサメチルジシラザン等 の組み合わせのようなバルキーな塩基を用いれば化合物(Ⅲ)の立 体選択性をあげることができる。

反応は通常、水、例えばメタノール、エタノール等のアルコール、nーへキサン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような溶媒中またはこれらの混合物中で行われるが、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればその他いかなる溶媒でも反応を行うことができる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下ないし加温下に反 応が行われる。

工程2

化合物 (I) は、化合物 (III) を還元反応に付することにより製造することができる。

この反応に適用されうる遠元法として化学的遠元および接触還元が挙げられる。

反応は通常、水、例えばメタノール、エタノール等のアルコール、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような溶媒中またはそれらの混合物中で行われるが、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればその他いかなる溶媒でも反応を行うことができる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下ないし加熱下に反応が行われる。

工程3

化合物(A')またはその塩は、化合物(I)またはヒドロキシ 基におけるその反応性誘導体に化合物(V)を反応させることによ り製造することができる。 ヒドロキシ基の反応性誘導体としては、例えばクロリド、プロミド、ヨージド等のハロゲン化物、例えばメタンスルホン酸エステル、ベンゼンスルホン酸エステル、トルエンスルホン酸エステル等のスルホン酸エステル等が挙げられる。

反応は通常、水、例えばメタノール、エタノール等のアルコール、酢酸エチル、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような溶媒中またはそれらの混合物中で行われるが、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればその他いかなる溶媒でも反応を行うことができる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下ないし加熱下に反 応が行われる。

工程4

工程3で得られた化合物(A')の側鎖のR² および/または環のR³ がアミノ保護基の場合には、化合物(A')の環および/または側鎖のアミノ保護基の脱離反応を行うことにより化合物(A)を製造することができる。

この反応は例えば、加水分解、還元等のような常法に従って行われる。

加水分解反応は塩基、または酸(ルイス酸も含む)の存在下に行うのが好ましい。好適な塩基としては、例えば前記した塩基が挙げられる。

好適な酸としては、例えばギ酸、酢酸、氷酢酸、プロピオン酸、 トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸等の有機酸および例えば、塩酸 、臭化水素酸、硫酸等の無機酸が挙げられる。

例えばトリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸等のトリハロ酢酸等のようなルイス酸を使用する脱離は、例えばアニソール、フェノール等の陽イオン捕捉剤の存在下に行うのが好ましい。

この反応に適用されうる遠元法として化学的還元および接触還元が挙げられる 遠元に使用される還元剤は、化学的還元剤としては

反応は通常、水、例えばメタノール、エタノール等のアルコール、シイソプロピルエーテル、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような溶媒中またはそれらの混合物中で行われるが、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればその他いかなる溶媒でも反応を行うことができる。液状の塩基または酸も溶媒として使用することができる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下ないし加熱下に反応が行われる この接触還元反応においては水素添加の代わりにギ酸アンモニウムを水素発生源としてパラジウム触媒を用いて行うこともできる。

製造法1の工程1~4によって得られる化合物は、抽出、沈殿、 分別結晶、再結晶、クロマトグラフィーといった常法により、分離 、または精製される。

出発物質(II)の合成法に使用すべき試薬および例えば溶媒、反

応温度等の反応条件については例えば後記の製造例を参照すればよい。

以下、この発明を製造例および実施例に従って説明する。

製造例1

(S) -アスパラギン酸(133.1g)のメタノール(1000m1)懸濁液にN, N-ジメチルホルムアミド(1.46g)を加え氷冷下攪拌しながら、塩化チオニル(262g)をゆっくり滴下し約50℃で5時間攪拌した。さらに、塩化チオニル(60g)を加え同温下約1時間攪拌後、減圧濃縮し、(S) -アスパラギン酸ジメチル・塩酸塩の粗結晶を得た。メタノールで懸濁洗浄して精結晶(121g)を得た。

NMR (CDC1_a, δ): 3.24(1H, dd, J=18, 5.4Hz), 3.37(1H, dd, J=18, 4.9Hz), 3.75(3H, s), 3.85(3H, s), 4.62(1H, t, J=5.2Hz), 8.83(3H, br)

製造例2

(S) -アスパラギン酸ジメチル・塩酸塩(50g)の塩化メチレン(200m1)懸濁液と炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(200m1)の混合溶液に、室温で攪拌しながら二炭酸ジ第三級ブチル(66・3g)の塩化メチレン溶液を加えさらに一夜攪拌した。反応液を濃縮しジイソプロピルエーテルより再結晶し(S) - N - 第三級プトキシカルボニルアスパラギン酸ジメチル(57・0g)を得た。

NMR (CDC1₃, δ): 1.45 (9H,s), 2.82 (1H, dd, J=17, 4.5Hz), 2.97 (1H, dd, J=17, 4.5Hz), 3.70 (3H,s), 3.76 (3H,s), 4.50-4.70 (1H,m), 5.40-5.60 (1H, br-d)

実施例1

ヘキサメチルジシラザン(48.4g)のテトラヒドフラン(260m1)溶液に氷冷下攪拌しながら1.38Mnープチルリチウムのヘキサン溶液(159m1)を滴下し、-40℃に冷却した。

(S) - N - 第三級プトキシカルボニルアスパラギン酸ジメチル(26.1g)のテトラヒドロフラン(130m1)溶液を-40~-30℃に保ちながら滴下し、続いてヨウ化メチル(17.0g)を滴下した後、同温下2時間攪拌した。反応液にメタノール(26m1)を加えた後、1 N塩酸を0℃で滴下しpH7~8に調整した。濃縮して溶媒を除き塩化メチレンで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し濃縮して(2S)-N-第三級プトキシカルボニル-3-メチルアスパラギン酸ジメチルのトレオ:エリトロ(1:1)の混合物(28.0g)を得た。

NMR (CDC1₃, δ): 1.21(1.5H, d, J=8.4Hz), 1.25(1.5H, d, J=8.6Hz),

- 1.43(4.5H,s),1.46(4.5H,s),2.82-3.10(0.5H,m),3.10-
- 3.40(0.5H, m), 3.69(1.5H, s), 3.71(1.5H, s), 3.74(1.5H, s),
- 3.76(1.5H,s),4.52(0.5H,dd,J=9.6,3.8Hz),4.58-4.72(0.5H,
- m),5.10-5.30(0.5H,br-d),5.30-5.50(0.5H,br-d)

実施例2

(2S) -N-第三級プトキシカルボニルー3ーメチルアスパラギン酸ジメチル(28.0g)のテトラヒドロフラン(200ml)溶液に室温窒素気流下、撹拌しながら水素化ホウ素ナトリウム(15.3g)を懸濁させた。35℃に昇温後メタノール(56.1ml)のテトラヒドロフラン(100ml)溶液を約1時間をかけて滴下し、35~50℃で更に4時間撹拌した後、反応液を濃縮した。得られた残渣に塩化メチレン(200ml)続いて10%塩酸を加え反応液を酸性にした後、有機層を分取し、さらに塩化メチレンで加速を破壊を加えて流を酸性にした後、有機層を分取し、さらに塩化メチレンで抽出した。有機層を水および炭酸水素ナトリウム飽和水溶液で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、(2S)-2-第三級プトキシカルボニルアミノ-3-メチル-1、4-ブタンジオール(19.5g)を得た。

NMR (CDC1₃, δ): 0.83 (d, J=6.9Hz), 1.02 (d, J=6.9Hz), 1.45 (9H, s), 1.70-2.08 (1H, m), 3.10-3.90 (7H, m), 5.04-5.16 (br-d),

5.28-5.40 (br-d)

実施例3

(2S) - 2 - 第三級プトキシカルボニルアミノ - 3 - メチルー 1, 4-ブタンジオール (19.5g) の塩化メチレン (60ml) 溶液を-20℃に冷却し、攪拌しながらトリエチルアミン(22. 5g)を加え、更に同温下メタンスルホン酸クロリド(22. 4g) の塩化メチレン (4 0 ml) 溶液を滴下した。約1時間攪拌した後 、反応懸濁液を0℃まで昇温し、あらかじめ0℃に冷却した1N塩 酸(50m1)中に攪拌しながら加えた。有機層を分取し、さらに水 層を塩化メチレンで抽出したものを合わせ、有機層を水および炭酸 水素ナトリウム飽和水溶液で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、 溶媒を留去し、得られたジメタンスルホン酸エステルに攪拌しなが らベンジルアミン(47.7g)を加え、30~35℃で3日間反 応を行った。反応懸濁液に水および塩化メチレンを加え有機層を分 取し、濃縮し、残渣に水ーアセトニトリル混合溶液を加え、無職結 晶 (シス:トランス=3:1,50%de) (3.65g) を得た 。n-ヘプタンから再結晶し無色結晶の(3S、4S)-1-ベン ジルー3-第三級プトキシカルボニルアミノー4-メチルピロリジ ン (1.35g) をジアステレオマー混合物 (74%de) として 得た。

NMR (CDC1₃, δ): 0.93 (3H, d, J=6.6Hz), 1.44 (9H, s), 2.06-2.49 (3H, m), 2.57-2.92 (2H, m), 3.57 (2H, s), 4.13 (1H, m), 4.75 (1H, br), 7.25 (5H, s)

実施例4

(3 S, 4 S) - 1 - ベンジルー3 - 第三級プトキシカルボニルアミノー4 - メチルピロリジン(7 4 % d e) (1.0 g) のメタノール(1 0 ml) 溶液にギ酸アンモニウム(1 3.7 6 g) と水(1.0 ml) を加え室温下攪拌し、さらに同温下1 0 %パラジウムー炭素(0.1 g) の1:1 含水メタノール(5.0 ml) 懸濁液を加

え室温で2時間、30~40℃でさらに3時間反応させた。反応液を濾過濃縮し、残渣を塩化メチレン(1.0 ml)に溶解しジイソプロピルエーテル(20 ml)を室温攪拌下加え、無色結晶の(3 S,4 S) -3-第三級プトキシカルボニルアミノ-4-メチルピロリジンギ酸塩(7 4 % d e)を定量的に得た。

NMR (CDC1₃, δ): 1.07 (3H, d, J=6.8Hz), 1.45 (9H, s), 2.20-2.70 (
1H, m), 2.83 (1H, t, J=11.2Hz), 3.10-3.50 (3H, m), 4.20-4.50 (
1H, m), 6.20-6.38 (1H, br), 8.52 (1H, m)

実施例 5

3 - 第三級プトキシカルボニルアミノー4 - メチルピロリジンギ酸塩(74%de)(0.79g)の酢酸エチル(50ml)メタノール(5.0ml)混合溶液に室温下攪拌しながら3.9 N塩化水素酢酸エチル溶液(12.0ml)を加え同温下2時間反応させ、さらに35℃で2時間反応させた。析出した粗結晶を濾過乾燥後、メタノールとイソプロピルアルコールより再結晶し粗結晶(0.30g)を得る。この粗結晶(0.20g)を再結晶し(3S,4S)ー3-アミノー4-メチルピロリジン(0.10g)の精結晶を得た

融点 195-203 ℃

 $[\alpha]^{21}_{D} = -10.0^{\circ} (C=0.2, MeOH)$

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.08(3H,d,J=7.0Hz), 2.36-2.66(1H,m), 3.12(1H,t,J=10Hz), 3.20-3.44(2H,m), 3.55(1H,dd,J=14,8.0Hz), 3.76-3.90(1H,m), 8.91(3H,br)

実施例6

へキサメチルジシラザン(18.54g)のテトラヒドフラン(55ml)溶液を-30℃に冷却し攪拌しながら1.62Mn-ブチルリチウムのヘキサン溶液(52.30ml)を滴下した。(S)-N-第三級ブトキシカルボニルアスパラギン酸ジメチル(10.0g)のテトラヒドロフラン(15ml)溶液を-9~-3℃に

保ちながら滴下し、続いてヨウ化メチル(6.52g)のテトラヒドロフラン(20m1)溶液を滴下した後、同温下1時間攪拌した。反応液に水酢酸(6.90g)を加えた後、水(20m1)を5~15℃で滴下しさらに氷酢酸にてpH7~8に調整した。分液後、有機層を濃縮して溶媒を除きさらに酢酸エチル(50m1)にて溶解後5%食塩水(10m1)および飽和食塩水でで洗浄した後、濃縮して(2S)-N-第三級ブトキシカルボニル-3-メチルアスパラギン酸ジメチルのトレオ:エリトロ(1:6)のオイル状混合物(10.64g)を得た。

NMR (CDC1₃, δ): 1.22 (0.43H, d, J=8.7Hz), 1.25 (2.57H, d, J=8.8Hz), 1.44 (0.14H, s), 1.46 (0.86H, s), 2.80-3.10 (0.14H, m), 3.10-3.40 (0.86H, m), 3.69 (0.43H, s), 3.71 (2.57H, s), 3.74 (0.43H, s), 3.76 (2.57H, s), 4.52 (0.14H, dd, J=9.6, 3.8Hz), 4.58-4.72 (0.86H, m), 5.10-5.30 (0.14H, br-d), 5.30-5.50 (0.86H, br-d)

実施例7

実施例3の化合物をイソプロビルアルコールー水(1:1)で再結晶して、光学純度の向上した(92%de)同化合物を収率81.2%で得た。

実施例8

実施例4の化合物をアセトニトリルで3回再結晶して、光学純度の向上した(99.3%de)同化合物を収率46.8%で得た。

請求の範囲

(a)式:

(式中、R²a はアミノ保護基、R⁴ およびR⁵ はそれぞれカルボキシ保護基を意味する)で示される化合物に、式:

$$R^{1} - X$$

(式中、R'は低級アルキル基、Xは脱離基を意味する)で示される化合物を反応させて、

式:

(式中、 R^1 、 R^2 a、 R^4 および R^5 はそれぞれ前と同じ意味)で示される化合物を生成させ、

(b) 次いで、その生成する化合物を還元反応に付して、式:

(式中、R¹ およびR²a はそれぞれ前と同じ意味)で示される化合

物を生成させ、

(c)次いで、その生成する化合物またはヒドロキシ基における その反応性誘導体に、式:

$$H_2 N - R_a$$

(式中、R³ はアミノ保護基を意味する)で示される化合物または その塩を反応させて、式:

(式中、R¹, R²。およびR³。はそれぞれ前と同じ意味)で示される化合物またはその塩を生成させ、

(d) 次いで所望により、環および/または側鎖のアミノ保護基の脱離反応に付すことを特徴とする、式:

(式中、R¹は前と同じ意味、R²。およびR³。はそれぞれ水素原子またはアミノ保護基を意味するが、同時にアミノ保護基ではない)で示されるピロリジン化合物またはその塩の製造法。

祈たな用紙

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/JP92/00648

		N OF SUBJECT MATTER (if several class					
According	ng to internat	ional Patent Classification (IPC) or to both N	ational Classification and IPC				
	D207/	L 4					
ļ	S SEARCE						
			entation Searched 7				
Classificat	tion System		Classification Symbols				
				·····			
IP	PC	C07D207/14					
	,		r than Minimum Documentation ts are included in the Fields Searched ^a				
·							
		ONSIDERED TO BE RELEVANT 9		,			
Category •	Citati	on of Document, 11 with indication, where ap	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13			
A	May	B1, 45-14296 (A. H. 21, 1970 (21. 05. 70 A, 1173373&DE, 1695),	1			
A	JP, A, 62-87565 (Tokyo Kasei Kogyo K.K.), April 22, 1987 (22. 04. 87), &EP, A, 218249&US, A, 4785119						
"A" docucons "E" earlifiling "L" docucons "O" docucother "P" doculater	ument definir sidered to be ter document grade ument which h is cited to lon or other s ument referring means ument publish than the pric	cited documents: 10 gg the general state of the art which is not of particular relevance but published on or after the international may throw doubts on priority claim(s) or establish the publication date of another special reason (as specified) ng to an oral disclosure, use, exhibition or sed prior to the international filing date but writy date claimed	"T" later document published after the priority date and not in conflict with understand the principle or theory document of particular relevance; it be considered novel or cannot be inventive step document of particular relevance; it be considered to involve an inventific combined with one or more off combination being obvious to a per document member of the same pat	the application but cited to underlying the invention he claimed invention cannot be considered to involve an the claimed invention cannot we step when the document her such documents, such reson skilled in the art			
	Actual Com	pletion of the International Search	Date of Mailing of this letters were the	reh Pener			
		992 (13. 07. 92)	Date of Mailing of this international Sea August 04, 1992 (0				
Internation	al Searching	Authority	Signature of Authorized Officer				
Japa	nese P	atent Office					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

									_	,	J –	,		0 1 0
	明の属する分	野の分類								-				
国際特別	F分類 (IPC)	Int	CL*											
				/14										
				, – -										
11. 国	祭調査を行った	- 分野												
		1月	査を	行っ			al.	753			<u> </u>			
分 類	体系			イブ っ分		- 記	<u>-小</u> -号	限	文	料				
							-3-							
I	PC	C071	207	/14										
				/										
	<u> </u>	н	.1 000 200 4											
		政	小股資料	以外の	資料で	遊 査	を行	った	60) ————				
田. 関連	とする技術に関	する文献								·				
用文献の テゴリー ※	引用文献	名及び一	部の簡所	が関連する	トナー	- z-	Ω BE	***	400 = 1			-	.	
_												請	束の範!	囲の番号
A	JP, B	l, 45-	142	96 (=	-1 ·:	エァ	チ・	PE	ンス	• *	ン		1	
	21 55	「ンコーボ	シーテ	ν F),										
1	21. 5 £	3. 197 4 117	0 (2	1. 05	. 7	0),								
	&GB,	a, 111	331.	SEPE	, 1	5 9	5 6	28						
A	JP, A,	62-8	756	5 (重重	气化层	e T	当	= = =	<u>ئد ھ</u>			ł	4	
	4 Z. 4 J.	7 138	7 (2)	2. 04.	. 81	7).				, ,			1	
1	&EP, A	, 218	249	LUS,	A , 4	17	B 5	1 1	9					
j														
							,					1		
				-										
 《引用文 危	えのカテゴリー											<u> </u>	 -	
A」特に関	連のある文献で	はなく.一般が	的技術水準	を示すもの	T	国際は	お願日 矛盾す	又は	受先日(の後に かく	公表	されたが	く献であ	って出
6.1 光行又	献ではあるが、 主張に疑義を提	国際出願日以	後に小実	されたもの	5	のた	ひに引	用する	560					
右しく	は他の特別な理	由を確立する	ために引用	Nの発行日 日する文献	ΙΧJ	特に関係し	恩運の ては准	あるが	と献でる らかい	あって レ ツ ュ	、当	該文献⊄ るもの	みで発	明の新
	を付す) よる関示、使用	展示学に含	ルチェサキ	<u>.</u>	[Y]	特に	₹連の	あるゞ	た飲で a	ちって	:、当:	核文献と	:他の1	以上の
と」国際出	願日前で、かつ	優先権の主張	スッつスE の基礎とな	x tる出願の		又献。	≥の、	当業者	たとっ られる	って自	明で	ある組合	させたよ	って進
日の伎	に公表された文/	钬 	-		[&]	同一人	・テン	トファ	ミリー	- の文	献			
. 12	証									,				
問査を完	了した日				国際課	查報	告の発	送日						
	1 3.	07. 92	2				,			1	n 4	.08	02	
調査機関					性阻力	1 + 7 :	H. F				U 4	- U O	52	
	园林业 工	/TO 1 15-			権限の							4 C	7 0	1 9
日本	国特許庁	(ISA/JP))		特許	庁署	查	官		44			<u> </u>	<u> </u>
									1	左	野	奎	博	●

様式PCT/ISA/210(第2ページ) (1981年10月)